

CuI - Cu₂S - Cu₂O - MoO₃계 유리의 전기전도 및 유전완화와의 상관성

論文
43~7~14

Correlation between Electrical Conduction and Dielectric Relaxation in the Glass System CuI - Cu₂S - Cu₂O - MoO₃

李 在 澄*·林 基 祥**
(Jae-Hyung Lee·Kee-Joe Lim)

Abstract—The glasses were prepared in the system CuI-Cu₂S-Cu₂O-MoO₃ by rapid quenching technique. These glasses have high ionic conductivities at 20°C in the range of 10⁻¹[S/m], and the conductivities increase with increasing CuI and Cu₂S content. The value of activation energy for dielectric relaxation is nearly identical with that for conductivity. The Cole-Cole parameter β for representation of the distribution of dielectric relaxation times varies the range from 0.92 to 0.96. This parameter has a weak dependence on the composition of glass, and is independent of temperature. The correlation factors P for the glasses shows from 1.1 to 1.7.

Key Words : Copper Ionic Conductor, Glass

1. 서 론

이온 전도성 고체는 전기 전도가 주로 이온에 의하여 이루어지는 고체로서 전자의 고체전해질, 센서, 기억소자, 연료전지, 전기발색재료 등으로 응용 범위가 매우 넓은 재료이다. 이 분야의 연구는 대체에너지 개발의 일환으로 전기화학 전자의 변환효율, 중량효율의 향상을 위하여 기존의 액상 전해액 기능을 대체할 수 있는 고체 재료의 개발 요구에 따라 매우 활발히 연구되어 왔으며, β -알루미나로 대표되는 결정질의 고체 전해질이 주로 연구되어 왔다[1]. 높은 전도도를 갖는 유리질의 이온성 전도체는 1973년 Kunze에 의해 처음으로 보고된 이 후[2], 매우 활발히 연구되어 왔으며, Ag⁺, Cu⁺, Li⁺, Na⁺, F⁻ 등이 유리질 전도체에서의 전도이온종으로 알려져 있다[3]. 지금까지 유리질 전도체 전도기구 규명을 위한 많은 연구가 진행되어 왔으며[4-6], Tay-

lor는 alkali-silicate 유리에서 전기전도와 유전완화의 활성화 에너지가 거의 일치됨을 관측하고 전기전도는 유전완화 특성과 매우 밀접한 관련이 있는 것으로 보고한 바 있다[7]. 그 후 Nakajima는 광범위한 유리 조성을 대상으로 전기전도와 유전완화간의 상관식을 제시하였다[8]. 그러나, 또 다른 종류의 유리를 대상으로 이 두 특성간의 상관성을 검토한 보고[9]에서는 이들 이론이 성립되지 않음을 보여주고 있어서 논의의 대상이 되고 있다. 본 연구에서는 높은 이온 전도를 갖는 Cu⁺전도체 유리를 제조하여 전기특성을 측정하고 전기전도와 유전완화 특성과의 상관성을 고찰하였다.

2. 실험

2.1 시편 제작

시약급의 CuI, Cu₂O, MoO₃, Cu₂S 등을 표 1의 조성과 같이 mol비로 혼합하여, 질소가스 분위기에서 600°C의 온도로 2시간 동안 용융한 후, 구리판 사이에 부어서 굽냉하는 방식으로 두께 1.2mm의 bulk 시편을 제작한 후, 두께 0.6mm로

*正會員: 忠北大 大學院 電氣工學科 博士課程

**正會員: 忠北大 工大 電氣工學科 教授·工博

接受日字: 1994年 4月 31日

1次修正: 1994年 6月 28日

연마하고, 양면을 지름 5mm의 원형으로 은(silver paste)을 발라서 최종 시편을 제작하였다.

2.2 측정

전도도는 Impedance & Gain-Phase Analyzer(HP, model 4194A)로 주파수와 온도에 따라 임피던스의 실수부, 허수부를 측정하여 산출하였으며, 유전완화 특성은 동일한 장비를 이용하여 정전용량과 유전정접을 각각 측정하여 각상수들을 산출하였다. 이 때 측정온도와 주파수 범위는 각각 253 ~ 293 K, 10 kHz ~ 40 MHz이다. 기타 상세한 측정방법은 이미 보고[10]한 바 있으므로 여기서는 생략한다.

3. 결과 및 고찰

3.1 전기전도 특성

그림 1은 전도도를 구하기 위하여 각 온도별 주파수에 따른 복소임피던스를 측정하여 도시한 예로서 표 1의 1번 시편을 대상으로 한 것이다. 그림에서 수평축은 임피던스의 실수부를, 수직축은 허수부를 나타내고 있다. 반원의 연장선이 실수축과 만나는 교점이 시편의 bulk 저항값이며[11], 반원의 모양으로부터 벗어나고 있는 것은 전극 임피던스 영향 때문이다[12]. 그림에서 보는 바와 같이 온도가 높아질수록 반원의 연장선과 실수축과의 교점 즉, bulk 저항값은 작아지고 있다. 각 시편의 전도도를 20°C의 bulk 저항값으로부터 산출하여 표 1에 보였다.

그림 2는 1번 부터 5번 유리에 대해서 측정된

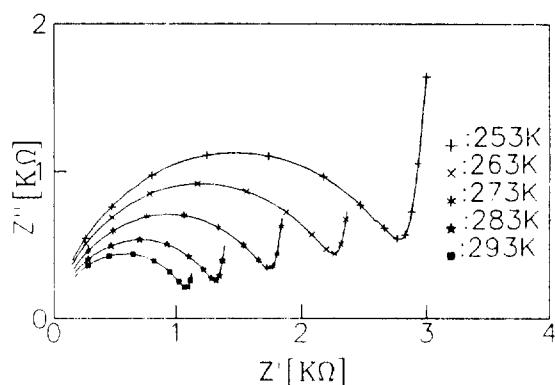


그림 1 온도에 따른 유리의 복소 임피던스.(No.1 유리)

Fig. 1 Complex Impedance Plot for Glass at Various Temperature(No.1 Glass).

전도도와 온도의 관계($\ln\sigma : 1/T$)를 나타낸 것으로 선형적인 관계를 보이고 있으며, 전기전도도 σ 는 온도 T 에 대해서 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-E_a/RT) \quad (1)$$

여기서, σ_0 는 선지수 계수, E_a 는 전도 활성화 에너지, R 은 기체상수이다.

각각의 유리에서 온도가 높아짐에 따라 전도도가 증가함을 보여주고 있으며, 식(1)과 그림 2의 기울기로부터 산출한 활성화에너지 값을 표 1에 나타내었다. 표 1의 데이터에서 알 수 있듯이 전도도는 CuI 함량이 증가할수록, Cu₂S 함량

표 1 Cu⁺ 전도유리의 전기특성

Table 1 Electrical Properties of Cu⁺ Conducting Glasses.

Glass No.	CuI [mol ratio]	Cu ₂ O	MoO ₃	Cu ₂ S	$\sigma(20^\circ\text{C})$ [S/m]	E_{dc} [eV]	E_{dr} [eV]	β	P
1	1.5	4.0	4.0	0.5	2.6×10^{-2}	0.153	0.147	0.92	1.1
2	2.0	3.75	3.75	0.5	5.3×10^{-2}	0.145	0.145	0.92	1.7
3	2.5	3.5	3.5	0.5	8.4×10^{-2}	0.143	0.147	0.93	1.4
4	3.0	3.25	3.25	0.5	1.3×10^{-1}	0.138	0.140	0.96	1.1
5	3.5	3.0	3.0	0.5	1.7×10^{-1}	0.128	0.125	0.94	1.1
6	1.5	3.75	3.75	1.0	4.6×10^{-2}	0.153	0.157	0.94	1.4
7	2.0	3.5	3.5	1.0	7.5×10^{-2}	0.147	0.138	0.96	1.2
8	2.5	3.25	3.25	1.0	1.2×10^{-1}	0.140	0.142	0.94	1.3
9	3.0	3.0	3.0	1.0	1.7×10^{-1}	0.133	0.141	0.96	1.1
10	3.5	2.75	2.75	1.0	3.1×10^{-1}	0.129	0.133	0.93	1.7

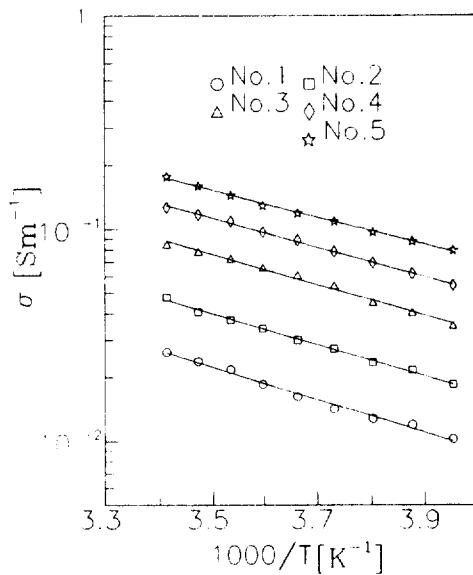


그림 2 온도에 따른 유리의 전도도.

Fig. 2 Temperature Dependence of Conductivities of the Glasses.

이 많음에 따라 증가되며, 전도활성화 에너지는 작아지고 있다. 표 2에 각 유리별 선지수 계수와 mol당 Cu⁺ 이온의 관계를 나타냈다. 각 난에서 Cu⁺(CuI+Cu₂O)는 CuI 및 Cu₂O에 포함된 Cu 이온들이 가동 이온이라고 간주하고 계산한 수를 의미하며, 다른 경우도 이와 같은 방식으로 계산된 값이다. 선지수 계수와 일정한 상관성을 보이는 경우는 Cu⁺(CuI+Cu₂S)의 경우이다. 따라서, 이 두 가지 사실에서 CuI와 Cu₂S 함량이 많은 조성의 유리가 높은 이온 전도도를 보이는 이유는

표 2 Cu⁺ 전도유리의 Cu⁺ 갯수와 선지수 값.Table 2 Cu⁺ Particles and Pre-exponent of Cu⁺ Conducting Glasses.

Glass No.	Composition(mol ratio)				Cu ⁺ [particles/mol]			Pre-exponent σ_0 [S/m]
	CuI	Cu ₂ O	MoO ₃	Cu ₂ S	Cu ⁺ (CuI+Cu ₂ O)	Cu ⁺ (CuI+Cu ₂ S)	Cu ⁺ (Cu ₂ O+Cu ₂ S)	
1	1.5	4.0	4.0	0.5	22849×10^{16}	6013×10^{16}	21646×10^{16}	11.3
2	2.0	3.75	3.75	0.5	23090×10^{16}	7292×10^{16}	20660×10^{16}	14.4
3	2.5	3.5	3.5	0.5	22161×10^{16}	8165×10^{16}	18662×10^{16}	25.2
4	3.0	3.25	3.25	0.5	22204×10^{16}	9349×10^{16}	17529×10^{16}	31.0
5	3.5	3.0	3.0	0.5	22748×10^{16}	10776×10^{16}	16762×10^{16}	27.8
6	1.5	3.75	3.75	1.0	21851×10^{16}	8498×10^{16}	23065×10^{16}	19.5
7	2.0	3.5	3.5	1.0	21596×10^{16}	9598×10^{16}	21596×10^{16}	25.4
8	2.5	3.25	3.25	1.0	21387×10^{16}	10694×10^{16}	20199×10^{16}	30.7
9	3.0	3.0	3.0	1.0	20976×10^{16}	11653×10^{16}	18645×10^{16}	34.4
10	3.5	2.75	2.75	1.0	21060×10^{16}	12870×10^{16}	17550×10^{16}	49.2

전도활성화 에너지의 감소 즉, 전도기구를 일종의 hopping model로 간주할 때 I 및 S 이온은 O 이온에 비해서 상대적으로 전위장벽이 낮은 hopping site가 되기 때문이며, 또한 조성성분 중에서 CuI 와 Cu₂S 중의 Cu 이온이 주로 가동이온(mobile ion)으로 작용하기 때문으로 사료된다.

3.2 유전완화 특성

그림 3은 5번 유리에서 관측한 유전율의 실수부 및 허수부를 온도 및 주파수별로 나타낸 것

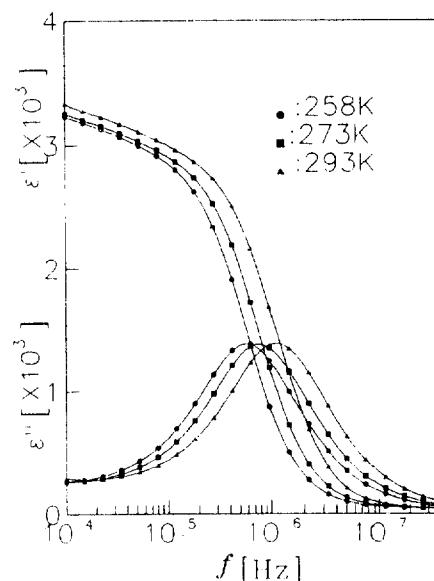


그림 3 유전 분산과 흡수(No.5 유리)

Fig. 3 Dielectric Dispersion and Absorption(No.5 Glass).

이다. 유전율 허수부는 종형 곡선을 보이며, 그 최대치가 나타나는 주파수는 온도의 증가에 따라 고주파수 쪽으로 이행되고 있다.

그림 4는 각각 다른 조성의 이온 전도체 유리에서 관측된 최대 손실 주파수와 온도와의 관계를 나타낸 것으로 $\ln f_{max}$ 와 $1/T$ 는 좋은 선형성을 보이고 있으며, 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$f_{max} = f_m \exp(-E_a/RT) \quad (2)$$

여기서, f_m 은 선지수 계수, E_a 은 유전완화 활성화에너지, R 은 기체상수이다. 각 이온 전도체 유리 모두에서 온도가 증가함에 따라 최대손실 주파수는 증가함을 보여주고 있으며, CuI 함량이 증가함에 따라 최대손실 주파수가 증가함을 알 수 있다. 표 1에 각각의 조성에 대한 유전완화 활성화에너지를 나타내었는데, 전도 활성화에너지 값과 비슷함을 알 수 있다.

그림 5는 ϵ' 과 ϵ'' 을 실수축, 허수축으로 해서 Cole-Cole plot한 것으로 원호가 ϵ' 축과 교차하는 두 점을 각각 ϵ_{ro} 와 $\epsilon_{r\infty}$ 로 하고, 원 중심이 원호에 대해서 이루는 각은 $\beta\pi$ 로 한다. 여기서, ϵ_{ro} 와 $\epsilon_{r\infty}$ 는 유전분산이 나타나는 주파수보다 훨씬 낮은 주파수와 높은 주파수축의 유전율을

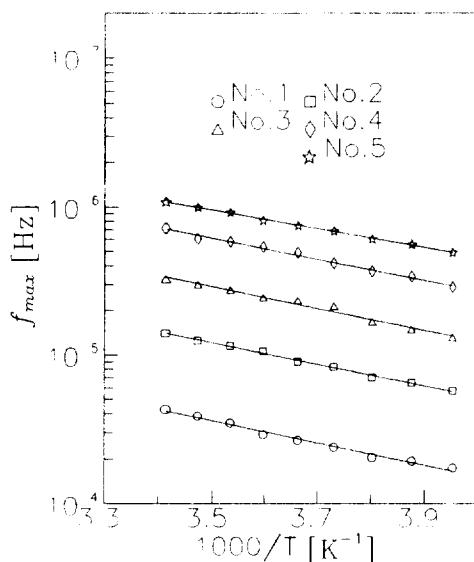


그림 4 온도에 따른 유리의 최대손실 주파수.
Fig. 4 Temperature Dependence of Frequency at Loss Peak of the Glasses.

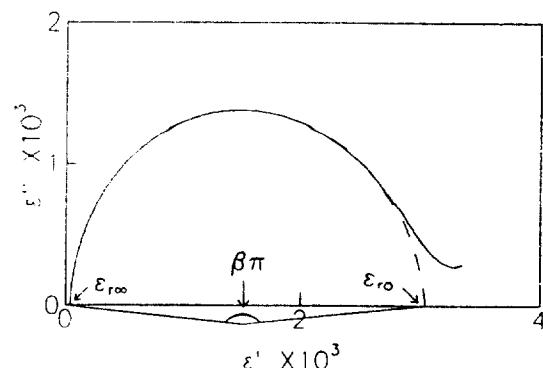


그림 5 유리의 Cole-Cole원호(No.5 유리, 20°C)

Fig. 5 Cole-Cole Plot for the Glass(No.5 Glass, 20°C).

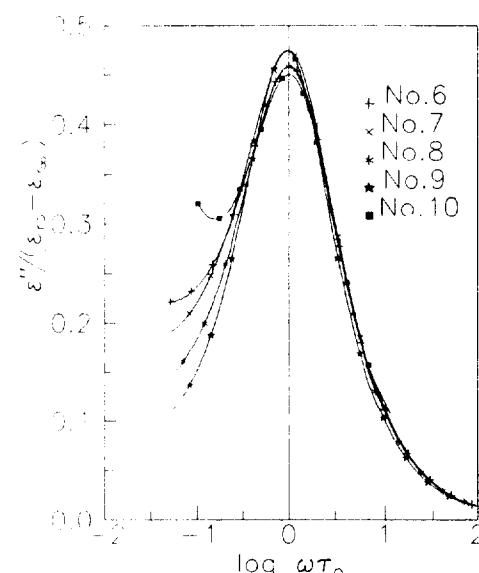


그림 6 Colr-Cole식에 의한 흡수곡선.

Fig. 6 Absorption Curve According to Cole-Cole Equation.

의미한다. $\beta\pi$ 는 실험결과로 부터 구할 수 있으며, 이로서 완화시간 분포 정도를 나타내는 량인 β 값을 구하여 표 1에 나타내었다. 완화시간이 단 하나인 물질에서는 $\beta=1$ 이 되며, 완화시간이 넓게 분포될수록 β 값은 작아지게 된다. 액체에서는 0.6~0.9 정도의 값이되고, 고분자 고체는 0.3~0.6정도의 예가 많으나[13], 본 연구 대상인 이온전도체 유리는 0.92~0.96으로 1에 가까운 수치를 나타내고 있다. 또한 이 값은 유리의 조성비에 그다지 영향을 받지 않으며, 온도에 무관하다.

그림 6은 Cole-Cole식에 의한 흡수곡선으로서

β 값에 따른 곡선의 폭이 거의 비슷함을 나타내고 있어서, 완화시간 분포는 실험 범위내 각 조성에서 거의 동일함을 알 수 있다.

3.3 전기전도와 유전완화 특성과의 상관성

표 1에 나타낸 바와 같이 전기전도 활성화에너지와 유전완화 활성화에너지는 각각의 조성에서 거의 비슷한 값임을 알 수 있다. 이러한 경향은 다음과 같이 생각된다. 전도기구에서 설명된 hopping site들의 포텐셜 분포가 유전완화에서도 그대로 적용된다면, 즉 유전완화 기구를 two site jumping model로 가정할 때 site 간의 포텐셜 분포가 전도의 그것과 유사하다면, 양 특성의 활성화 에너지는 비슷한 값을 보일 것이다. 이러한 설명을 보다 자세히 검토하기 위하여 그림 7은 유전완화와 전기전도의 상관관계를 나타낸 것인데 Nakajima가 제시한[8] 다음의 상관관계식에 의한 것이다.

$$\sigma = P \epsilon_0 \Delta \epsilon 2\pi f_m \quad (3)$$

여기서, σ 는 전기전도도, P 는 상관계수, f_m 은 최대 유전손실 주파수, $\Delta \epsilon$ 는 유전완화 강도이다. 각 조성에 따라 산출한 상관계수를 표 1에 나타내었는데 1.1 ~ 1.7 사이의 값을 보이고 있다. 이 경우 수치가 1 이면 Taylor의 이론이 잘 성

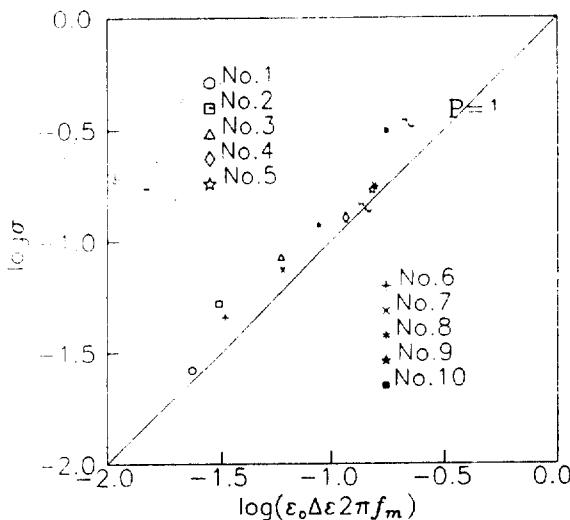


그림 7 유전완화 현상과 전도도와의 상관관계.
Fig. 7 Correlation between Conductivity and Dielectric Relaxation.

립하는 경우가 된다. 본 실험에서 얻어진 수치들은 거의 1에 근접되는 값으로 실험오차를 감안한다면 실험대상 유리질도 Taylor 이론이 적용 가능한 것으로 생각된다.

4. 결 론

$CuI-Cu_2S-Cu_2O-MoO_3$ 조성의 이온전도 유리를 제작하여 전기전도 특성 및 유전완화 특성을 측정하고 이들의 상관성을 검토하여 다음의 결론을 얻었다.

- (1) 제조된 유리 전도체의 전도도는 $10^{-2} \sim 10^{-1}$ [S/m]이었고, 전도활성화 에너지는 0.15 ~ 0.13[eV]였다.
- (2) CuI 및 Cu_2S 함량이 증가 할 수록 전기전도도는 증가하는 경향을 보였는데, 이는 I 및 S에 의한 전위장벽이 상대적으로 얇게 형성되어 전도활성화 에너지가 적어지고, 가동 이온으로 주로 작용하는 것이 CuI 와 Cu_2S 에 포함된 Cu 이온이기 때문으로 사료된다.
- (3) 유전완화 활성화 에너지는 0.16 ~ 0.13 [eV]로서 각 조성에서 전기전도 활성화 에너지와 유사한 값이며, 유전 완화시간 분포를 나타내는 파라미터인 β 는 0.92 ~ 0.96으로서 완화시간 분포가 좁은 것으로 나타났다.
- (4) 전기전도 기구는 일종의 hopping model로 유전완화 기구는 two site jumping model로 볼 수 있으며, 양 기구에 대한 model에서의 포텐셜 분포는 서로 유사한 것으로 생각되고 양 특성간의 상관성을 위한 Taylor 이론이 본 실험 유리질에서도 적용 가능한 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

- [1] 新素材産業, 産業研究院, pp.26 ~ 42., 1989
- [2] D.Kunze, Fast Ion Transport in Solid, ed., W. Van Gool(North-Holland, Amsterdam), pp.405, 1973
- [3] T.Minami, "Recent Progress in Super Ionic Conducting Glasses." J. Non-Cryst. Solids, 95/96, pp.107 ~ 18, 1987

- [4] M.Tatsumisago, T.Minami and M.Tanaka, "Properties of Highly Ionic Conducting Li_xSiO₄-Li₂BO₃ Glasses Prepared by Rapid Quenching." Glastech.Berlin 54K, pp. 945-950,1983
- [5] M.Tatsumisago,K.Yoneda,N.Machida and T.Minami,"Ionic Conductivity of Rapidly Quenched Glasses with High Concentration of Lithium Ions." J.Non-Crystalline Solids 95 & 96, pp. 857-864,1987
- [6] T.Minami,N.Fujikawa and M.Hattori,"Electrical Properties of As₂Se₃ based Oxychalcogenide Glasses." Yogyo-Kyokai-shi, Vol.82, pp.597-602,1974.
- [7] H.E.Taylor,J.Soc.Glass Tech.41,pp.350T, 1957 and 43,pp.124T,1959.
- [8] 中島達二,第12回應用物理學關係連合講演會,日本物理學會物性關係分科會,合同講演會講演豫稿集 2, pp.446,1965.
- [9] H.Namikawa,K.Kumata, " D.C.Polarization and Dielectric Relaxation in Electron Conduction Oxide Glasses." J.Ceram.Assoc. Japan 76[3] pp.64-71,1968
- [10] 정경기,이재형,김명녕,임기조, "(CuI,CuCl)-Cu₂O-MoO₃ 계 유리의 전기전도 및 유전특성" 대한전기학회논문집, 제40권 5호, PP.524-530,1991
- [11] N.Machida, T.Minami, "Electrical Properties of Superionic Conducting Glass in Pseudobinary System CuI-Cu₂MoO₄," J. Am.Ceram. Soc., 71(9) pp. 784-88 1988.
- [12] H.L.Tuller, D.P.Button and D.R.Uhlmann, "Fast Ion Transport in Oxide Glasses", J. Non-Cryst.Solids,40,pp.93-118,1980.
- [13] 太石嘉雄 外, 誘電體現象論, 日本電氣學會, PP. 136-143, 1975.

저 자 소 개



이재형(李在瀾)

1948년 8월 19일생. 1986년 대전 산업대 전자공학과 졸업. 1988년 충북 대학교 대학원 전기공학과 졸업(석사). 1989년 충북 대학교 전기공학과 박사과정. 현재 한국 원자력 연구소 근무



임기조(林基祚)

1952년 5월 20일생. 1973년 한양 대 공대 전기공학과 졸업. 1979년 동 대학원 전기공학과 졸업(석사). 1986년 동 대학원 전기공학과 졸업(박사). 1977~81년 국방 과학연구소. 현재 충북대 공대 전기공학과 교수. 당학회 평의원 및 편집위원.